DIN 51086-2:2004-07 (D)

Prüfung von oxidischen Roh- und Werkstoffen für Keramik, Glas und Glasuren - Teil 2: Bestimmung von Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Er, Eu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nd, Ni, P, Pb, Pr, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, Yb, Zn, Zr durch optische Emissionsspektrome trie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES)

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 5

4 Grundlagen des Verfahrens 5

5 Störungen 5

6 Bezeichnung 10

7 Geräte 10

8 Reinigung der Geräte 10

9 Reagenzien 11

10 Probenvorbehandlung 12

11 Durchführung der Messungen 13

12 Auswertung 15

13 Angabe der Ergebnisse 16

14 Präzision des Verfahrens 17

15 Prüfbericht 17

Anhang A (informativ) Verfahrenskenndaten für die Qualitätssicherung 18